JOIN-MU 光纤光栅解调仪测试方案

一、核心测试仪器清单

仪器名称 技术参数/功能要求 参考依据

ASE 光源 波长范围 15271565nm, 输出功率 ≥13dBm, 光谱平坦度 ≤ ±1dB, 稳定度 ±0.5dB (8 小时)

可调谐激光光源 波长可调范围 15101590nm,线宽≤0.1nm,功率≥20dBm,用于动态波长校准

光功率计 测量范围 70dBm~+3dBm, 波长适配 1310/1550nm, 精度±0.5dB, 支持 FC/APC接口

光谱分析仪 分辨率 ≤ 0.02nm, 动态范围 ≥ 70dB, 用于验证解调仪输出光谱与理论值的匹配性

光纤耦合器 1×2 或 1×N 型, 耦合比 90 10, 插入损耗≤3dB, 用于分光测试传感与校准 支路

温控箱 温度范围 20~+70℃,精度±0.5℃,用于环境适应性测试

二、关键测试项目与实施步骤

1. 光源性能验证

- 输出功率稳定性: 连接 ASE 光源至光功率计,连续记录 8 小时功率值,计算标准差(目标≤±0.2dB)。
 - 光谱平坦度: 通过光谱分析仪检测光源输出,确保 1527-1565nm 范围内波动≤±1dB。

2. 光功率计校准与链路损耗测试

- 校准: 使用可调谐激光光源(已知波长与功率)对光功率计进行标定,误差需<±0.5dB。
- 链路损耗: 连接解调仪输入端与标准光纤(长度已知),测量入射光功率(P_in)与接收光功率(P_out),计算总损耗:

\要求单通道损耗≤12dB(参考工程标准)。

3. 波长解调精度测试

- 静态解调:将已知中心波长(如 1545nm)的 FBG 传感器接入解调仪,对比解调值与光谱仪测量值,计算偏差(目标≤±1pm)。
- 动态响应: 通过振动台施加 1Hz 正弦应变(幅值 500 μ ε), 记录解调仪输出信号的信噪比(SNR≥30dB)及频率响应特性。

4. 多通道同步性测试

- 同时接入 4 个 FBG 传感器(波长间隔≥5nm),监测各通道数据的时间延迟(目标<1ms)及串扰(插入损耗>-30dB)。

5. 环境适应性验证

- 温度漂移: 在-20℃~+60℃范围内,每 5℃记录一次解调波长偏移量,要求温漂系数 < 0.05nm/ $^{\circ}$ 。

- 抗干扰测试: 在 50Hz 工频电磁场中(强度≤100V/m), 验证解调数据稳定性(波动<+2dB)。

三、测试流程图解

plaintext

- 1. 系统初始化
 - ├─ 校准光源与光功率计(参考)
 - └─ 连接 FBG 传感器阵列 (确保耦合效率>90%)

2. 静态测试

- ─ 波长解调精度验证 (对比光谱仪)
- 光功率链路损耗计算(公式: α =10log(P in/P out))
- ┗ 多通道同步性检测(时间戳对齐)
- 3. 动态测试
 - ├─ 施加机械应变/温度扰动
 - └─ 记录时域信号与频谱特征(FFT 分析)
- 4. 环境测试
 - **─** 温控箱循环测试 (-20°→+60°)
 - └─ 电磁兼容性 (EMC) 验证

四、测试报告要点

- 1. 数据表格:包含光源输出功率稳定性、波长解调误差、通道串扰等实测值与标准对比。
- 2. 问题记录:如发现 ASE 光源短期漂移 > 0.5dB,需建议更换稳压电路元件。
- 3. 优化建议: 若光功率计在 1550nm 波段精度不足,可升级为 InGaAs 探测器模块。

五、注意事项

- 安全操作: ASE 光源输出功率高(13dBm),需避免直视光纤端面,防止激光灼伤。
- 光路隔离: 测试时启用光隔离器(如结果所述),防止反射光干扰光源稳定性。
- 数据备份: 原始数据需同步存储至本地与云端, 防止意外丢失。

通过上述方案,可系统性评估光纤光栅解调仪的核心性能,确保其满足工程应用需求。